압전 세라믹의 복소 재료 정수 규명

An Identification Method for Complex-Valued Material Properties of Piezoelectric Ceramics

조 치 영*, 서 희 선*, 김 대 환* (Chee-Young Joh*, Hee-Seon Seo*, Dae-Hwan Kim*)

요 약

압전 세라믹의 재료 정수 규명의 일반적인 방법은 어떤 형상과 분극 방향을 가진 진동체의 동특성을 이용하는 것이다. 본 논문에서는 압전 세라믹의 북소 재료 정수를 규명하는 방법을 제시하였다. 이 방법은 이론적인 이미턴스 값과 실험으로 측 정된 값과의 오차가 최소화 되도록 하는 비선형 최적화 기법을 사용하여 손실이 고려된 복소 압전 재료 정수를 규명하는 것 이다. 재료 정수 규명을 위하여 이미턴스(Immittance)를 공진 주파수 근처와 저주파 영역을 포함하여 측정한 값을 동시에 활용하였다. 본 논문에서 제안된 방법을 검증하기 위해 PZT4 세라믹의 복소 재료 정수를 실험적으로 규명하였다.

Abstract

The common practice for the identification of piezoelectric properties is based on the use of immittance of a resonator with a certain geometry and poling direction. In this paper, a new method is suggested to identify the complex-valued piezoelectric material constants. This method is based on the minimization of differences between the analytical immittance and the experimental measurement of resonator. Non-linear minimization problems are formulated to find out the unknown properties relevant to the resonators. The immittance data used for identification are measured at a number of frequencies which cover the vicinity of resonance frequency and the low frequency region. To illustrate the proposed technique, the complex-valued coefficients are identified for a typical PZT4 ceramic composition.

I.서 론

압전 세라믹은 오늘날 초음과 세척가, 음파 탐지가 등 트랜스듀서 응용 분야에 뿐만 아니라, 시간 지연기, 여러 가지 필터 등에도 광범위하게 사용되고 있다. 그런데 이 러한 각종 압전 세라믹 응용,부품들을 설계하는데 있어 서 정확한 동특성의 해석이 필수적인데 이를 위하여 부 품에 사용된 압전 세라믹 진동체의 수학적 모델을 잘 확 립하여야 한다. 그러나 재료 정수의 정확한 값을 몰라서 실제 측정된 동특성과 이론적으로 예측한 동특성 사이에 차이가 발생한다. 따라서 정확한 재료 정수를 규명하는 것이 무엇보다 중요하다. 압전 재료 정수 규명의 일반적 인 방법은 어떤 형상과 분극 방향을 가진 진동채의 동특

성을 이용하는 것이다. 진동체의 이미턴스(Immittance) 의 크기만을 측정하여 재료 정수를 추출하는 Reson. ance-antiresonance method라 불리는 두개의 IRE Standards^{(1), (2)}가 발표되었다. 이 방법은 복잡한 장비 없이 재료 정수를 빠르게 찾을 수 있는 널리 알려진 방법 이다. 그러나 이미턴스의 위상에 대한 정보를 이용하지 못하므로 압전 재료의 손실 영향을 추출하지 못한다. 측 정한 이미턴스의 실수와 허수를 모두 이용하여 재료 정 수를 복소수로 추출하는 Gain-bandwidth method가 Holland와 EerNisse^{(3), (4)}에 의해서 제안되었다. 또 하나 의 이미턴스 정식을 선형 방정식으로 변형하고 반복적인 계산을 통하여 압전 재료 정수를 추출하는 Iteration method가 Smits⁽⁵⁾에 의해 제안되었다. 그러나 이 두가 지 방법은 Half-power Bandwidth와 공진 주파수 부근 의 두개의 주파수를 신중히 선택하여야 한다. 다시 말해 위의 방법의 정확도는 선택한 두개의 주파수에서 측정된

^{*}국방과학연구소 수중음향센서 연구실 접수일자:1995년 8월 7일

84

이미턴스 값의 오차 정도에 달려 있다.

본 논문에서는 압전 재질의 재료 정수를 추출하는 방 법을 제시하고자 한다. 여기서 제시하는 방법은 해석적 인 해와 실험으로 측정된 값과의 오차가 최소화 되도록 하는 비선형 최적화 기법을 사용하여 손실이 고려된 복 소 압전 재료 정수를 규명하였다.

Ⅱ. 재료 정수 규명

IRE Standards 표기법에 따라 일반적인 압전 세라믹 진동체의 응력 T와 전기장 E를 독립 변수로 하는 압전 방정식은 다음과 같다.

 $S_{ij} = s_{ijkl}^{E} T_{kl} + d_{mij} E_{m}$ (1) $D_{n} = d_{nkl} T_{kl} + \varepsilon_{mn}^{T} E_{m}$

여기서 변형률 S와 전기장 E, 전기 변위 D는 변위 u(x₁, x₂, x₃)와 전기 포텐셜 Ø로 다음과 같이 정의된다.

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

$$E_i = -\frac{\partial \phi}{\partial x_i}$$
(2)
$$\sum \frac{\partial D_i}{\partial x_i} = 0$$

그리고 Newton의 운동 방정식은 다음과 같다.

$$\rho \, \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \frac{\partial T_{ii}}{\partial x_i} \tag{3}$$

일반적으로 압전 세라믹의 물성치를 규명하기 위해서 실 험적으로 측정된 이미턴스(임피던스 또는 어더미턴스) 값과 이론적으로 유도된 이미턴스 식으로부터 각종 재료 정수를 추정한다. 그런데 임의 형태의 압전 세라믹 진동 체에 대하여 이론적인 이미턴스를 식(1), (2), (3)으로부 터 간단한 식으로 직접 유도하기가 용이하지 않다. 따라 서 이론적 해석이 가능한 여러 가지 단순한 형태의 진동 체로 제작하여 특정한 방향으로 분극화하여 이미턴스를 실험적으로 측정하고 1차원 파동 방정식으로부터 이미턴 스 식을 유도하여 이로부터 이에 관련된 몇개의 재료 정 수휼 규명하게 된다. 따라서 압전 세라믹에 관련된 모든 재료 정수를 규명하려면 4~5가지의 진동체가 필요하게 된다.(5) 본 연구에서는 그 중 그림(1)에서와 같이 길이에 비해 두께와 폭이 아주 작은 길이 방향으로 거동하는 압 전 세라믹 진통체를 이용하여 이에 관련된 복소 재료 정 수 규명법을 제안, 설명하기로 한다. 먼저 그림(1)에 정 의된 표기를 참고로 전기적 어드미턴스를 구하자. 그런 데 길이에 비해 두께 및 폭이 무시할 수 있을 만큼 작고 전기적 손실을 무시하면 다음과 같은 가정이 성립한다.(6)

$$T_2 = T_3 = T_4 = T_5 = T_6 = 0$$
 (4)
 $E_1 = E_2 = 0$

따라서 식(1)로 부터 압전 방정식은 다음과 같이 된다.

$$S_{1} = s_{11}^{E} T_{1} + d_{31} E_{3}$$
(5)
$$D_{3} = d_{31} T_{1} + \epsilon_{33}^{T} E_{3}$$
(5)

또한 길이 방향(x₁ 방향)의 변위 ζ₁(x, t)에 대한 식(3)의 운동 방정식은 다음과 같이 된다.

$$\frac{\partial^2 \xi_1}{\partial t^2} = \frac{\partial T_1}{\partial x_1}$$
(6)

그런테 식(5), (6)에서 $S_1 = \frac{\partial \xi_1}{\partial x_1}$ 과 $\frac{\partial E_3}{\partial x_1} = 0$ 임을 고려 하면 운동 방정식은 아래와 같다.

$$\frac{\partial^2 \xi_1}{\partial t^2} = \frac{1}{\rho s_{11}^{\mathsf{E}}} \frac{\partial^2 \xi_1}{\partial x_1^2} = \left(\nu_b^{\mathsf{E}}\right)^2 \frac{\partial^2 \xi_1}{\partial x_1^2} \left(\nu_b^{\mathsf{E}} = \frac{1}{\sqrt{\rho s_{11}^{\mathsf{E}}}}\right) \quad (7)$$

조화 가진 $E_3 = E_0 e^{i\omega t}$ 를 가정하면 정상상태의 해는 다음 과 같다.

$$\xi_1 = \left[A \sin \frac{\omega x}{\nu_b^E} + B \cos \frac{\omega x}{\nu_b^E} \right] e^{j\omega t}$$
(8)

a s

여기서 양 자유단에 대한 경계 조건
$$\frac{\partial \zeta_1}{\partial x_1}\Big|_{x_1=0} =$$

 $\frac{\partial \xi_1}{\partial x_1}\Big|_{x_1=\varrho} = 0$ 을 식(8)에 대압하면 다음과 같이 된다.
 $\xi_1 = \frac{\nu_b^E}{\omega} \left\{ \sin \frac{\omega x_1}{\nu_b^E} + \frac{\left[\cos(\omega \varrho / \nu_b^E) - 1\right]}{\sin(\omega \varrho / \nu_b^E)} \cos \frac{\omega x_1}{\nu_b^E} \right\}$

또한 식(5), (9)로 부터 전기적 변위 D3는 아래와 같다.

$$D_{3} = \left\{ \varepsilon_{33}^{T} (1 - k_{31}^{2}) + \varepsilon_{33}^{T} k_{31}^{2} \\ \left[\cos \frac{\omega x_{1}}{\nu_{b}^{E}} - \frac{\cos \left(\omega \ell / \nu_{b}^{E}\right) - 1}{\sin \left(\omega \ell / \nu_{b}^{E}\right)} \cos \frac{\omega x_{1}}{\nu_{b}^{E}} \right] \right\} E_{0} e^{i\omega t} \quad (10)$$

결국 전기적 어드미턴스는 다음과 같다.

 $d_{31} E_0 e^{j\omega t}$

$$Y(j\omega) = w \int_{0}^{\ell} \dot{D}_{3} dx_{1} / \int_{0}^{t} E_{3} dx_{3}$$
(11)
$$= j\omega \frac{\ell w}{t} \varepsilon_{33}^{T} \left\{ (1 - k_{31}^{2}) + k_{31}^{2} \frac{\tan(\omega \ell / 2\nu_{b}^{E})}{\omega \ell / 2\nu_{b}^{E}} \right\}$$

여기서 $k_{31}^2 = -\frac{d_{31}^2}{E}$ 이다. 위의 수식으로부터 공진 주파 수는

$$\tan\left(\frac{\omega\,\ell}{2\nu_{\rm b}^{\rm E}}\right) = \infty, \ \stackrel{\simeq}{\Rightarrow} \ \mathbf{f}_{\rm r} = \frac{1}{2\,\ell\,\sqrt{\rho}\mathbf{s}_{\rm H}^{\rm E}} \tag{12}$$

반공진 주파수 f₂는 Y(jω) = 0에서 다움의 관계식을 갖 는다.

$$\frac{\tan[(\pi/2)(f_a/f_t)]}{(\pi/2)(f_a/f_t)} = \frac{k_{31}^2 - 1}{k_{31}^2}$$
(13)

그런데 식(11)에서 어드미턴스는 정적인 성분과 동적인 성분의 합으로 나누어 진다. 즉,

$$Y(j\omega) = Y_{low}(j\omega) + Y_{mot}(j\omega)$$
(14)

공진 주파수에서 훨씬 떨어진 주파수에서는 Y_{mot}이 Y_{low} 에 비해 작고 공진주파수 근처의 주파수에서는 Y_{mot}이 Y_{low}에 비해 훨씬 크다는 것을 알 수 있다. 따라서 저주파 영역에서의 어드미턴스 값은 주로 유전률(ϵ_{33}^{T})에 의해 지 배되고 공진 주파수 영역에서는 어드미턴스 값은 탄성 계수(s_{1}^{T}) 및 결합 계수(k_{31})에 의해 지배됨을 알 수 있 다. 따라서 재료 정수의 규명에 사용될 실험적 어드미턴 스 값은 공진 주파수 근처의 값 뿐만 아니라 저주파 부근 의 어드미턴스 값을 측정하여 동시에 고려 되어야 한다. 전단 방향 거동을 하는 막대 모양의 압전 진동체에 대해 서 식(11)에서 보면 모두 3개의 재료 정수, 즉, s_{11}^{T} , d_{31} , ϵ_{33}^{T} 가 관련되어 있음을 알 수 있다. 재료의 손실 효과를 고 려하면 모든 재료 상수와 어드미턴스 값은 다음과 같이 복소수 값으로 표현할 수 있다.

$$s_{11}^{E} = s_{11}^{'E} + js_{11}^{'E}$$

$$d_{31} = d_{31} + jd_{31}^{''}$$

$$\epsilon_{33}^{T} = \epsilon_{33}^{'T} + j\epsilon_{33}^{'T}$$

$$k_{31} = k_{31}^{'} + jk_{31}^{'T}$$

$$Y(j\omega) = Y'(j\omega) + jY''(j\omega)$$
(15)

여기서 저주파 영역과 공진 주파수 근처에서 각각 n_{low}, n_{res}개의 가진 주파수에서 북소 어드미턴스 Ŷ(jw)률 측정 했다고 하자. 그러면 각 주파수에서의 어드미턴스의 차 이는 다음과 같다.

$$\Delta Y(j\omega_i) = \hat{Y}(j\omega_i) - Y(j\omega_i)$$

= $\Delta Y'(j\omega_i) + j\Delta Y''(j\omega_i)$; i = 1, 2,...,N(= $n_{low} + n_{res}$)
(16)

여기셔 $\hat{Y}(j\omega_i)$ 와 $Y(j\omega_i)$ 는 각 가진 주파수에 대한 측정 및 이론 어드미턴스이다. 그런데 $Y(j\omega_i)$ 는 미지의 재료 정수에 대해 비선형이므로 식(16)은 각 주파수에 대해 N 개의 비선형 방정식이다. 따라서 N개의 주파수에서의 어 드미턴스 오차 $\Delta Y(j\omega_i)$ 의 합을 최소화하는 재료 정수를 구해야 한다. 그런데 오차가 복소수 값, 즉 실수부와 허 수부로 구성되기 때문에 오차 크기의 합을 목적 함수로 하는 다음과 같은 비선형 최소화 문제(Non-linear Minimization Problem)를 만들 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{Minimize } \mathbf{E}(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^{N} |\Delta \mathbf{Y}(j\omega_{i}, \mathbf{x})| \\ &= \mathbf{w}_{\text{low}} \sum_{j=1}^{n_{\text{low}}} |\Delta \mathbf{Y}(j\omega_{i}, \mathbf{x})| + \mathbf{w}_{\text{res}} \sum_{i=1}^{n_{\text{res}}} |\Delta \mathbf{Y}(j\omega_{i}, \mathbf{x})| \end{aligned}$$
(17)

여기서 w_{low}와 w_{res}는 각각의 두 영역에서 오차의 정도를 보상해주는 가중차(weighting factor)로서 각 영역의 오 차의 크기가 같은 정도(order)가 되도록 설정하면 된다. 또 벡터 x는 규명하고자 하는 재료 상수의 실수와 허수 성분으로 구성되어 있다. 즉,

$$\mathbf{x}^{t} = \{ \mathbf{s}_{11}^{'E}, \, \mathbf{s}_{11}^{''E}, \, \mathbf{\varepsilon}_{33}^{'T}, \, \mathbf{\varepsilon}_{33}^{'T}, \, \mathbf{d}_{3i}^{'}, \, \mathbf{d}_{3i}^{''} \}$$
(18)

본 연구에서는 식(17)의 비선형 최적화 문제를 비교적 적용이 쉬운 Hooke-Jeeves Direct Search Algorithm⁽⁷⁾을 적 용하였다.

여기서 일반적인 최적화 기법에서 요구되는 미지 변수 의 초기치는 다음과 같이 구할 수 있다. 먼저, 실혐으로 부터 측정된 어드미턴스에서 공진 주파수 f, 과 반공진 추 파수 f, 룰 구하면 식(13)으로부터 결합 계수의 실수 성분 $\widehat{k'_{al}}$ 을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\frac{\widetilde{k}_{31}^{\prime 2} - 1}{\widetilde{k}_{31}^{\prime 2}} = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\widetilde{f}_{a}}{\widetilde{f}_{c}}\right)}{\frac{\pi}{2}, \frac{\widetilde{f}_{a}}{\widetilde{f}_{c}}}$$
(19)

그리고 식(12)로 부터 역시 측정된 공진 주파수 f,을 이 용하면 탄성 계수의 실수부 s₁₁^E을 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$\widetilde{\mathfrak{s}}_{11}^{E} = \frac{1}{4 \,\ell \,\rho \widetilde{\mathfrak{f}}_{1}^{2}} \tag{20}$$

그리고 저주파 영역에서 어드미턴스 특성이 유전율 ϵ_{33}^{Λ} 에 의해 지배적으로 영향을 받으므로 저주파 영역에서 특정 주파수 ω_0 에서의 측정 어드미턴스의 허수부 \hat{Y} ($j\omega_0$)를 이용하면 식(11)으로부터 유전률의 실수부 $\tilde{\epsilon}_{33}$ T를 다음 과 같이 예측할 수 있다.

$$\widetilde{\varepsilon_{33}}^{T} = \frac{\Upsilon'(j\omega_{0})t}{\omega_{0}(1-\widetilde{k}_{31}^{\prime 2})\ell w}$$
(21)

마지막으로 전기-기계 결합 계수의 실수부 $\widetilde{d_{31}}$ 은 식(11) 의 정의식에서 식(19), (20), (21)로 부터 구한 값들을 이용하여 다음과 같이 예측할 수 있다.

$$\widetilde{d}_{31} = -\sqrt{\widetilde{s}_{11}^{'E} \widetilde{\epsilon}_{33}^{'T} \widetilde{k}_{31}^{'2}}$$
(22)

그리고 미지수 s^E₁₁, d₃₁, ε^T₃₃의 허수부의 초기치는 직접 계 산식으로 추정하기가 끈란하므로 실수부의 수% 정도의 값으로 사용하면 적당할 것이다.

Ⅲ. 재료 정수 규명 실험 결과

그림(2)는 예제로 선택한 전단 방향 거동을 하는 막대 모양 압전진동체의 모양 및 크기를 나타낸다. 시편 세라 믹의 종류는 PZT4로서 밀도는 7500 kg/m³이다. 실험적 어드미턴스는 임피던스 분석기(HP4194A)를 이용하여 측정하였다. 그림(3)은 측정된 시편의 어드미턴스의 크 기 및 위상을 그린 것으로 공진 주파수 fi는 135.2 KHz 이고 반공진 주파수 🖡는 141.6 KHz임을 알 수 있다. 재 료 정수 규명을 위한 가진 주파수는 200~2000 Hz, 공진 주파수 영역에서 133~137 KHz 범위에서 각각 401개의 주파수로 가진하여 총 802개의 어드미턴스 데이타를 측 정하여 규명에 사용하였다. 그리고 유전율 초기치를 추 정하기 위한 특정 저주파수 ωυ는 1KHz로 선택하였다. 표 1은 재료 정수의 초기치 및 규명된 값을 나타내고 있 다. 여기서 재료 정수 초기치의 허수부는 모두 실수부의 1%로 추정하였다. 표 1에서 보면 탄성 계수 s^E1의 실수부 는 공진주파수의 정확한 측정에 의해 충분히 식(20)에 의해 규명이 가능함을 보이고 있으며, 유전률 ϵ_{33}^{T} 의 실수 부도 초기치의 추정값이 규명값과는 큰 차이를 보이지 않음을 알 수 있다. 그러나 전기-기계 결합계수인 dare 압전 진동체의 효율에 결정적인 영향을 미치는 중요한 재료 정수인데 초기 추정치와 규명한 값과는 차이를 보 이고 있다. 또한 각 재료 정수들의 tanδ는 0.3%이내로서 압전 재료는 손실이 매우 작은 재료임을 알 수 있다. 그



Fig 1. Length-expander bar with electric field perpendicular to length



Fig 2. Dimension of Length-expander bar



10-2



Fig 3. Magnitude/phase plots of measured admittance : (a) magnitude : (b) phase plots.

리고 그림(4)와 그림(5)는 규명된 압전 재료 정수를 이 용하여 식(11)로 부터 구한 이론 어드미턴스와 실험으로 부터 측정된 어드미턴스를 비교한 그림이다. 저주파 영 역 및 공진 주파수 영역에서의 어드미턴스 크기와 위상 모두 아주 잘 일치 함을 알 수 있다. 결론적으로 규명된 재료 정수의 값들은 압전 세라믹 진동체의 통적 거동 해 석을 위한 데이타로 충분히 사용 가능함을 보이고 있다.

Ⅳ.결 론

본 연구에서는 일반적인 압전 세라믹의 재료 정수를 손실 영향을 고려한 복소값으로 정의하고 이를 규명하는 방법을 제시하였다. 압전 세라믹을 이론해석이 가능한 단순 형태의 진동체로 제작 후 특정 방향으로 분극 처리 하여 실험으로 측정된 이미턴스값과 이론적으로 유도되 는 이미턴스값과의 오차를 최소화 시키는 비선형 최적

재료정수	초 기 치	न छ द	*tanð
탄성계수 s ^E tt(m²/N)	$(0.127 - j0.00127) \times 10^{-10}$	$(0.127 - j0.000410) \times 10^{-10}$	0.0032
결합계수 d ₃₁ (C/N)	$-(0.141-j0.00141) \times 10^{-9}$	$-(0.319-j0.000389) \times 10^{-9}$	0.0012
유전율 ε ₃₃	$(0.140 - j0.00140) \times 10^{-7}$	$(0.123 - j0.000381) \times 10^{-7}$	0.0030

*tanδ는 각 재료 정수의 손실 효과를 정의하는 양으로 다음과 같이 정의 된다.

韓國音響學會誌 第14卷 第5號(1995)

압전 새라믹의 복소 재료 정수 규명



Fig 4. Magnitude/phase plots of admittance of bar-shear mode resonator in the low frequency region; (a) magnitude; (b) phase plots.

experimental Υ(jω)

analytical $Y(j\omega)$ from identified parameters.



Fig 5. Magnitude/phase plots of admittance of bar-shear mode resonator in the resonance frequency region : (a) magnitude : (b) phase plots,

- experimental Ŷ(jω)
- analytical Y(jw) from identified parameters.

설계 기법을 이용하여 재료 정수를 규명하였다. 재료 정 수 규명에 사용된 이미턴스값은 공진 주파수 부근의 값 뿐만 아니라 저주과 영역의 값들을 동시에 활용하였다. 또한 제안된 기법을 검증하기 위해 전단 방향으로 거동 하는 막대 모양의 PZT4 압전 세라믹 진동체에 대해 이 에 관련된 재료 정수를 규명해 보았다. 실험 결과 제안된 규명법은 압전 재료의 정확한 재료 정수 규명에 충분히 활용 가능하다고 판단된다. 그리고 본 연구에서 제안된 기법을 활용하면 여러 가지 다른 모양의 진동체로 부터 이에 관련된 각종 재료 정수들을 규명할 수 있을 것이다.

감사의 글

본 논문의 저자들은 압전 세라믹 시편 제작에 도움을 주신 (주)신창(경기도 안양시 만안구 박달동 614-13, (0343)42-4940) 에 감사드린다.

참 고 문 헌

- "IRE Standards on Piezoelectric Crystals-The Piezoelectric Vibratos: Definitions and Methods of Measurements, 1957," Proc. IRE, 45, pp. 353-358, 1957.
- "IRE Standards on Piezoelectric Crystals: Measurements of Piezoelectric Ceramics, 1961," Proc. IRE, 49, pp. 1161-1169, 1961.
- Holland, R. and EerNisse, E.P., "Accurate Measurement of Coefficients in a Ferroelectric Ceramic," IEEE Trans. on Sonic and Ultrasonic, SU-16, pp. 173-181, 1969.
- Holland, R., "Representation of Dielectric, Elastic, and Piezoelectric Losses by Complex Coefficients," IEEE Trans. on Sonic and Ultrasonic, SU-14, pp. 18-20, 1967.
- Smits, J.G., "Iterative Method for Accurate Determination of the Real and Imaginary Parts of the Materials Coefficients of piezoelectric Ceramics," Trans. on Sonic and Ultrasonic, SU-23, pp. 393-402, 1976.
- Mason, W.P., Physical Acoustics. Principles and Methods. Volume.1 (Academic Press, 1964), Chap.3.
- Kuester and J.H. Mize, Optimization Techniques with FORTRAN. (McGraw-Hill, New York, 1973), pp. 309-319.

韓國音響學會誌 第14卷 第5號(1995)

▲金 大 煥(Dae-Hwan Kim) 1954년 3월 31일생



▲曹 治 榮(Chee-Young Joh) 1957년 8월 23일생 1984년 2월:부산대학교 기계설계 학과(B.S.)

1986년 2월:한국과학기술원 기계 공학과(M.S.) 1992년 8월:한국과학기술원 기계 공학과(Ph.D.) 1986년 3월~1988년 2월:한국중공



업 열교환기 설계실 주 임연구원

1992년 10월~현재:국방과학연구소 수중 읍향센서연구 실 선임연구원

▲徐 照 兽(Hee-Seon Seo) 1966년 5월 20일생 1989년 2월:부산대학교 기계설계 학과(B.S.) 1991년 2월:한국과학기술원 기계 공학과(M.S.) 1991년 3월~현재:국방과학연구소 수중 음향센서연



